

<http://physicsweb.org/article/news/6/6/10>

2002/06/19

## تراشه‌ها ی ارزان‌تر با لیتوگرافی ی لیزری

با استفاده از روش - جدیدی که فیزیک‌پیشه‌ها یی در ایالات متحده بار آورده‌اند، ساخت تراشه‌ها ارزان‌تر و سریع‌تر خواهد شد. سُتِین چو [1] و هم‌کارانش از دانش‌گاه پُرینستین [2] موفق شدند، با استفاده از قالب‌ها یی کوارتس به جای روش - معمول - لیتوگرافی و کنندن، نقش‌ها یی روی سیلیسیم درست کنند. تفکیک - این روش 10 nm، و زمان فرآیند 250 ns است. به این ترتیب، شاید این فرآیند انقلابی در صنعت نیم‌رسانا ایجاد کند و قانون مور [3] را 25 سال دیگر هم معتبر نگه دارد [4].

اجزا ی میکرو‌تراشه‌ها را چنین می‌سازند که نقش‌ها یی را در لایه‌ها یی از سیلیسیم - آلاییده و ناآلاییده می‌کنند. در روش - استاندارد، از درون - یک طرح به یک ویفر - سیلیسیم نور می‌تابانند. این ویفریک پوشش - پلی‌مر - حساس به نور دارد. سپس با کنندن - شیمیایی بخش‌ها یی نورنده‌یده یا نورنده‌یده را بر می‌دارند و این کار را آن قدر تکرار می‌کنند تا ساختار - مور داشته باشد. در پایان، پلی‌مر - باقی مانده را می‌شویند. این فرآیند - فتو‌لیتوگرافی گران و پیچیده است، و تفکیک - این روش هم به سرعت دارد به حد - پراش نزدیک می‌شود. این یعنی با این روش نمی‌شود ساختارها یی کوچک‌تر از کمینه یی فعلی ی 130 nm درست کرد، و در نتیجه به زودی یک یی از قاعده‌ها یی مهم - صنعت نیم‌رسانا (قاعده یی مور) نقض خواهد شد. این قاعده در 1965 طرح شد و بر اساس آن چگالی ی اجزا ی روی تراشه‌ها، هر 18 ماه دوباره می‌شود. این قاعده، کم ی پس از طرح شدن، به شکل - یک هدف - صنعت نیم‌رسانا در آمد.

با روش - جدید، قاعده یی مور هم‌چنان پابرجا می‌ماند. چو و هم‌کارانش می‌گویند با روش شان (چاپ - مستقیم - لیزری) می‌شود ساختارها یی به کوچکی ی 10 nm روی ویفرها یی سیلیسیم ایجاد کرد. در این روش - جدید، ضمناً به پوشش - پلی‌مر و شست و شو

هم نیازی نیست.

این گروه نقش - موردنظر را، با استفاده از لیتوگرافی ضربه‌ای به یک قالب - کوارتس منتقل کرد. این روش بسیار ساده‌تر و ارزان‌تر از روش - فتولیتوگرافی سیلیسیم است. قالب را روی ویفر - سیلیسیم گذاشتند. سپس یک یک تپ - نور - یک لیزر - هلیم- نئون (با طول موج - nm 633) را از درون - قالب به ویفرتاباندند تا لایه‌ی رویی سیلیسیم ذوب شود. بعد قالب را به سیلیسیم - مایع فشرند، و پس از انجام دادن سیلیسیم قالب را برداشتند. به این ترتیب، نقش - موردنظر روی ویفر ماند.

بازتابنده‌گی سیلیسیم - مایع بیش از بازتابنده‌گی سیلیسیم - جامد است. بنابراین، با سنجش - مقدار - نورلیزر - بازتابیده می‌شد زمان - مناسب - برداشتن - قالب را تعیین کرد. این پژوهش‌گران، ضمناً می‌گویند از یک قالب می‌شود چندین بار استفاده کرد.

گروه - پرینستن امیدوار است این روش در صنعت - نیم‌رسانا به کار رود. چو به فیزیکس‌وب [5] گفت: "طی سه سال می‌شود یک ماشین - سرنمونه ساخت." این گروه معتقد است این روش برای ویفرها سیلیسیمی با قطر - تا هشت اینچ کارا است، و می‌شود آن را برابر مواد و فرآیندها دیگر هم تطبیق داد. چو می‌گوید: "در بالا مقیاس کردن - این روش مشکلاتی وجود دارد، اما این مشکلات بنیادی نیستند."

[1] Stephen Chou

[2] Princeton University

[3] Moore

[4] Nature 417 835

[5] PhysicsWeb